



会员信息服务

[会员登陆与申请](#)[会费查询](#)[在线交纳会费](#)

机构信息服务

机构编号: 密码: [登录](#)

信息查询

▶ 新闻信息查询

搜索类型: 新闻性质: 关键字: [搜索](#)

▶ 个人会员查询

专业: 地域: 姓名: [查询](#)

四川省电子学会电子产品可靠性研讨会召开

发布时间: 2008-5-12 10:32:06 新闻来源: 四川省电子学会 发布人: zhuhong

四川省电子学会于4月17日在成都召开了一年一度的电子元器件的检验、测试技术学术研讨会, 从事质量检验、测试及可靠性工作的专业人员参加了会议。

会议特邀电子科技大学张开华教授作了“微电子器件的可靠性”的主题报告, 会议还邀请了航天华峰测控公司经理肖斌、燎原星光公司高工林中军、中电科技集团十所高工张建宁、成都斯瑞可靠性工程研究所高工韩英歧分别作了“微电子器件的测试技术与测试仪器”、“半导体分立器件的可靠性”、“元器件的测试技术”和“元器件的检验测试技术”的报告。会议代表就5个报告及相关内容进行了交流与讨论。